

# 中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟标准化委员会

天合标【2021】1号

## 关于中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟 第一批团体标准的复审公告

各相关单位：

根据《中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟团体标准管理办法》的相关规定，宽禁带联盟标委会于2021年4月对2017年发布的4项团体标准进行了复审，复审结果如下：

1、《碳化硅外延片表面缺陷测试方法》（T/IAWBS 002-2017）、《碳化硅外延层载流子浓度测定-汞探针电容-电压法》（T/IAWBS 003-2017）经宽禁带联盟标委会复审，认为标准内容能适应当前市场应用和科学技术发展需要，与现行法律法规无抵触，确认继续有效。

2、《碳化硅单晶》（T/IAWBS 001-2017）、《电动汽车用功率半导体模块可靠性试验通用要求及试验方法》（T/IAWBS 004-2017）团体标准经宽禁带联盟标委会复审，认为标准内容与当前市场情况存在不一致，需对标准进行修订。

现予公告。

附件：宽禁带联盟第一批团体标准复审结论表

中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟

2021年4月29日



附件：

宽禁带联盟第一批团体标准复审结论表

| 序号 | 标准编号                    | 标准名称                         | 复审结论 |
|----|-------------------------|------------------------------|------|
| 1  | T/IAWBS 002-2017 (2021) | 《碳化硅外延片表面缺陷测试方法》             | 继续有效 |
| 2  | T/IAWBS 003-2017 (2021) | 《碳化硅外延层载流子浓度测定-汞探针电容-电压法》    | 继续有效 |
| 3  | T/IAWBS 001-2017        | 《碳化硅单晶》                      | 修订   |
| 4  | T/IAWBS 004-2017        | 《电动汽车用功率半导体模块可靠性试验通用要求及试验方法》 | 修订   |